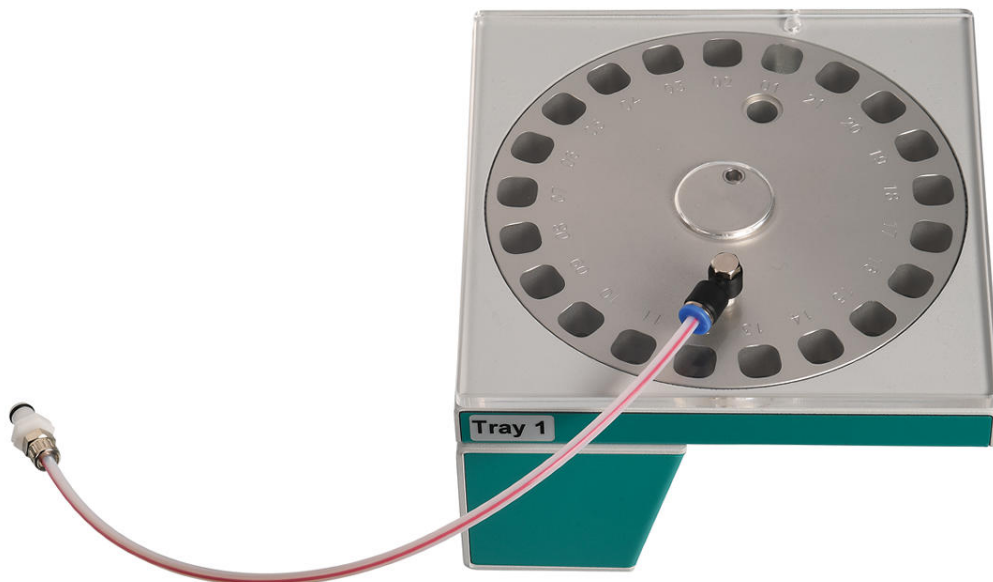




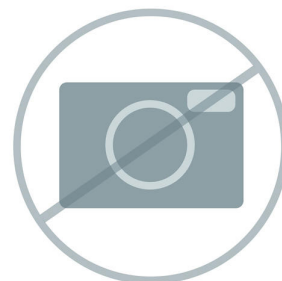
# Solid Autosampler CIC (TEI)

2.0136.0620

El Solid Autosampler CIC (TEI) se utiliza para el análisis automatizado de muestras sólidas mediante Combustion IC. Puede utilizarse en combinación con los Boat Introduction Modules (6.07311.010 o 6.07311.020). Se incluye una gradilla de muestras para materia sólida n.º 1 (6.07312.010) y una tapa para la gradilla de muestras.

## Partes/accesorios 2.0136.0620

| Qt.   | Order no.   | Descripción                 |
|-------|-------------|-----------------------------|
| 1 PCS | 1.0136.0620 | Solid Autosampler CIC (TEI) |



Gradilla de muestras para materia sólida n.º 1 para el Solid Autosampler  
CIC (2.0136.0620) con 20 posiciones de muestra.



# Accesorios opcionales

| Order no.   | Descripción                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.07312.020 | Gradilla de muestras para materia sólida n.º 2                                                                           |                                                                                     |
|             | Gradilla de muestras para materia sólida n.º 2 para el Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) con 20 posiciones de muestra. |  |
| 6.07312.030 | Gradilla de muestras para materia sólida n.º 3                                                                           |                                                                                     |
|             | Gradilla de muestras para materia sólida n.º 3 para el Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) con 20 posiciones de muestra. |  |